

## РЕЛАКСАЦИЯ ДВУХУРОВНЕВЫХ СИСТЕМ И ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ

*Ю.Каган, Н.В.Прокофьев*

Развита общая теория релаксации ДУС в аморфном металле с учетом электронного поляронного эффекта при туннелировании. Приводится объяснение аномальной картины поглощения низкочастотного звука при переходе в сверхпроводящее состояние, обнаруженной в <sup>1, 2</sup>.

1. Недавние экспериментальные исследования поглощения низкочастотного звука в металлических стеклах в нормальном и сверхпроводящем состоянии <sup>1, 2</sup> выявили крайне нетривиальную роль взаимодействия двухуровневых систем (ДУС) с электронами проводимости. На первый взгляд наблюдаемая картина находится в противоречии с общепринятым описанием таких систем, и это является основным утверждением этих работ.

Реальный анализ проблемы требует адекватной теории релаксации ДУС в аморфных металлах, выходящей за рамки существующих упрощенных результатов (см. обзор <sup>3</sup>). Для этого воспользуемся найденным в последнее время общим решением задачи о подбарьерном туннелировании тяжелой частицы в металле <sup>4</sup> (в дальнейшем цитируется как I), когда существенную роль играет электронный поляронный эффект (ЭПЭ) (см. <sup>5</sup>, а также <sup>6</sup>; подробный анализ аналогичной задачи при взаимодействии с фононами приведен в обзоре <sup>7</sup>). Полученные при этом результаты для двухямного потенциала носят общий характер и могут быть

применены для описания туннелирования по произвольной коллективной координате с тяжелой эффективной массой без знания истинной микроскопической природы ДУС.

2. Тяжелая "частица", находясь в отдельной яме в течение времени  $\tau_i$ , формирует многоэлектронную волновую функцию, образованную виртуальными электрон-дырочными парами с энергией от  $\nu_i = \tau_i^{-1}$  до  $\sim \epsilon_F$ . Как показано в I, если "частица" проходит под барьером с характерной частотой  $\omega$ , то возбуждения с энергией  $\omega < \epsilon \leq \epsilon_F$  адиабатически следуют за "частицей", обуславливая перенормировку потенциального рельефа. Медленные возбуждения  $\nu_i < \epsilon < \omega$  не успевают следить за "частицей" и соответствующая им волновая функция остается в яме и отвечает за ЭПЭ. Эта функция может быть построена как собственное состояние  $\psi_n^{(i)}$  одноямого гамильтониана

$$H^{(i)} = H_p^{(i)} + H_{el} + V^{(i)}, \quad V^{(i)} = V_\omega^{(i)} - V_{\nu_i}^{(i)} \quad (i = 1, 2), \quad (1)$$

где

$$V_\alpha^{(i)} = \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}', \sigma} \alpha V_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'}^{(i)} \hat{a}_{\mathbf{k}, \sigma}^+ \hat{a}_{\mathbf{k}', \sigma} \quad (2)$$

взаимодействие "частицы" с электрон-дырочными парами с энергией  $|\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}'}| < \alpha$ . В представлении  $\psi_n^{(i)}$  эффективный гамильтониан ДУС имеет вид

$$H_{eff} = 1/2 \xi \sigma_z + 1/2 \Delta_{coh} \sigma_x + 1/2 \tilde{V} \sigma_z + 1/2 \Delta_0 (\hat{\Lambda} - \langle \hat{\Lambda} \rangle) \sigma_x; \quad (3)$$

$$\Delta_{coh} = \Delta_0 \langle \hat{\Lambda} \rangle; \quad \tilde{V} = V_{\nu_1}^{(1)} - V_{\nu_2}^{(2)}.$$

Здесь:  $\Delta_0$  — амплитуда перехода в отсутствие взаимодействия с электронами;  $\xi$  — относительный сдвиг уровней в ямах ( $\Delta_0, \xi \ll \omega$ );  $\hat{\Lambda}$  — поляронный оператор, матричные элементы которого  $\Lambda_{nm} = \langle \psi_n^{(1)} | \psi_m^{(2)} \rangle$  определяют интеграл перекрытия.

Характерная для ЭПЭ инфракрасная расходимость при  $|\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}'}| \rightarrow 0$  предопределяет особое поведение диагональной по возбуждениям амплитуды туннелирования  $\Delta_{coh}$ . Прямое определение  $\langle \hat{\Lambda} \rangle$  с учетом обрезания взаимодействия в (1) на низких частотах дает для случая  $\xi = 0$  ( $\nu_1 = \nu_2 = \tau^{-1}$ )

$$\Delta_{coh} = \Delta_0 \exp \left\{ -b \int_{-\omega}^{\omega} d\epsilon d\epsilon' \frac{n_\epsilon (1 - n_{\epsilon'})}{(\epsilon - \epsilon')^2} \left( 1 - \cos(\epsilon - \epsilon')\tau \right) \right\} =$$

$$= \Delta_0 \exp \left\{ -b \int_0^{\omega} dy/y \operatorname{cth} y/2T (1 - \cos y\tau) \right\} = \tilde{\Delta}_0(T) \exp \{ -b \ln(\operatorname{sh} \pi T \tau) \}; \quad (4)$$

$$\tilde{\Delta}_0(T) = \Delta_0 \exp \{ -b \ln \omega / \pi T \}; \quad b = \rho^2 (\epsilon_F) |V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}^{(1)} - V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}^{(2)}|^2. \quad (5)$$

В (4) введен обрезаящий множитель  $1 - \cos(\epsilon - \epsilon')\tau$ ; черта сверху означает усреднение по поверхности Ферми. Выражение для  $b$  соответствует борновскому приближению по  $V$ . (Если это приближение нарушается, но рассеяние определяется одним парциальным каналом, то может быть установлена связь между  $b \ll 1/2$  и соответствующей фазой электронного рассеяния<sup>8</sup>). При

$$\Omega_T \tau \gg 1, \quad \Omega_T = 2\pi b T \quad (6)$$

амплитуда  $\Delta_{coh}$  экспоненциально мала  $\Delta_{coh} \sim \exp(-\Omega_T \tau/2)$  и когерентным каналом туннелирования в (3) можно вообще пренебречь. Динамика ДУС в этом случае определяется последним членом в (3) и описывается вероятностью перехода из ямы 1 в яму 2 с возбуждением системы (см. I (5.8))

$$W(\xi, T) = 1/2 \frac{\tilde{\Delta}_0^2(T) \Omega_T}{\xi^2 + \Omega_T^2} \sqrt{\pi} \frac{|\Gamma(1 + (\Omega_T + i\xi)/2\pi T)|^2}{\Gamma(1 + \Omega_T/2\pi T) \Gamma(1/2 + \Omega_T/2\pi T)} e^{\xi/2T}. \quad (7)$$

Это соотношение справедливо при любых значениях параметров, если

$$(\Omega_T, \xi)_{max} \gg \tilde{\Delta}_0(T). \quad (8)$$

Определяя из (7)  $\tau^{-1} = W$  находим, что  $\Omega_T \tau \gg 1$  и  $\Delta_{coh}$  действительно экспоненциально мала. Последнее утверждение оказывается справедливым всегда при выполнении неравенства (8), в том числе при  $\xi > \tilde{\Delta}_0 > T$ .

Член с  $\Delta_{coh}$  в (3), а вместе с тем и бездиссипативный переход, начинает играть роль только при  $(\Omega_T, \xi)_{max} < \tilde{\Delta}_0$ . Учитывая, что в этом случае время жизни "частицы" в отдельной яме  $\sim \Delta_{coh}^{-1}$  из (4) находим самосогласованное уравнение для определения  $\Delta_{coh}$

$$\Delta_{coh} \approx \Delta_0 (\pi T / (\omega \operatorname{sh} \pi T / \Delta_{coh}))^b; \quad \Delta_{coh}(T=0) \equiv \Delta_* \approx \Delta_0 (\Delta_0 / \omega)^{b/1-b}. \quad (9)$$

Существует распространенное заблуждение, согласно которому интеграл перекрытия  $\langle \hat{\Lambda} \rangle$  отождествляется с  $\tilde{\Delta}_0(T) / \Delta_0$  и потому считается растущим с ростом  $T$  в соответствии с (5). Согласно (4), (9) истинное поведение не имеет ничего общего с этим утверждением.

3. Обратное время релаксации ДУС  $\gamma$  при условии (8), когда  $\Delta_{coh} \rightarrow 0$  определяется вероятностью (7), с которой оно связано простым соотношением

$$\gamma = (1 + \exp(-\xi/T)) W(\xi, T). \quad (10)$$

Для определения  $\gamma$  в области нарушения неравенства (8) мы примем, что  $b \ll 1$ , оставляя  $b \ln \omega / \Delta_*$  произвольным. Введем некоторую промежуточную частоту  $\Delta_* \ll \tilde{\omega} \ll \omega$ , но такую, что  $b \ln \tilde{\omega} / \Delta_* \ll 1$ . Заменим частоту обрезания  $\nu_i$  в (1) на  $\tilde{\omega}$  и тем самым одновременно и во взаимодействии  $\tilde{V}$  в (3). При  $T, \Omega_T, \xi \ll \tilde{\omega}$ , но произвольном отношении этих параметров к  $\Delta_*$  амплитуда

$$\Delta_{coh} \approx \Delta_0 \exp\{-b \ln \omega / \tilde{\omega}\} \approx \Delta_*$$

сохраняет постоянное значение (9). При этом взаимодействие  $\tilde{V}$  в (3) можно учитывать по теории возмущений, и задача, описываемая гамильтонианом (3), оказывается изоморфной рассмотренной в <sup>9</sup> задаче о туннельной релаксации ДУС при взаимодействии с фононами. Используя результаты этой работы (см. (4.11), (4.10) мы сразу можем написать ответ в форме

$$\gamma = \Delta_*^2 \tilde{\Omega} / (\tilde{\epsilon}^2 + \Omega_T^2); \quad \tilde{\epsilon} = (\Delta_*^2 + \xi^2)^{1/2}, \quad (11)$$

$$\tilde{\Omega} = \pi \sum_{nm} \rho_n |\tilde{V}_{nm}|^2 \delta(E_n - E_m - \tilde{\epsilon})^{1/2} (1 + \exp(-\tilde{\epsilon}/T)) = 1/2 \Omega_T \tilde{\epsilon} / T \operatorname{cth} \tilde{\epsilon} / 2T.$$

Области применимости формул (10), (11) при  $b \ll 1$  перекрываются в широком интервале параметров  $\tilde{\omega} \gg (\Omega_T, \xi)_{max} > \Delta_*$ , что позволяет написать общее выражение, справедливое для всей области изменения  $T, \Omega_T, \xi$

$$\gamma(\epsilon, T) = (1 + \exp(-\epsilon/T)) W(\epsilon, T), \quad \epsilon = (\Delta_{coh}^2(T) + \xi^2)^{1/2}. \quad (12)$$

Заметим, что при  $\xi, T \ll \Delta_*$  асимптотически  $|\Gamma(1+b+i\epsilon/2\pi T)|^2 \sim (\epsilon/\pi T)^{2b} \approx (\Delta_*/\pi T)^{2b}$  и в выражении для  $W(\epsilon, T)$  (7) квадрат амплитуды  $\tilde{\Delta}_0(T)$  заменяется на  $\Delta_*^2$ .

В широкой области, где справедливо (8), выражение (12), переходя в (7), (10), остается справедливым при произвольном значении  $b$ . Более того, при  $b = 1/2$  выражение (12) приводит к независящему от  $T$  и  $\epsilon$  результату

$$\gamma(\epsilon, T) = \pi/2 \Delta_*, \quad \Delta_* = \Delta_0^2 / \omega,$$

что отражает точный характер ответа (см. анализ в <sup>10</sup>). Таким образом (12) оказывается приближенной только для промежуточных  $b \lesssim 1/2$  при нарушении (8).

Выражения (12), (7) существенно отличаются от полученных ранее результатов для скорости релаксации ДУС в металлических стеклах<sup>3</sup>, которые оказываются справедливыми только при  $\epsilon \gg \Omega_T$  и пренебрежении ЭПЭ.

4. Для сверхпроводника обобщение выражений (12), (7) проводится в рамках теории БКШ непосредственно. Мы приведем здесь только результаты, которые имеют ясную физическую природу.

Характерная для ЭПЭ инфракрасная расходимость при  $T \rightarrow 0$  обрывается снизу теперь на масштабе  $(\Delta_*, 2\Delta_c)_{max}$ , где  $\Delta_c$  — сверхпроводящая щель при  $T=0$ . Если  $\Delta_* > 2\Delta_c$ , то  $\Delta_{coh}(0)$  сохраняет свое значение  $\Delta_*$  (9), а при переходах происходит свободное рождение электрон-дырочных пар ( $\epsilon_{min} = \Delta_* > 2\Delta_c$ ), и сохраняются все результаты, полученные для нормального металла.

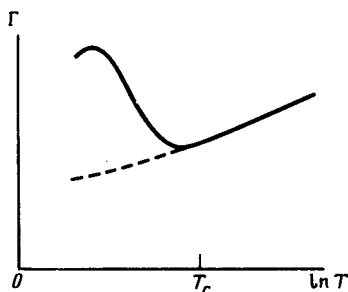
При  $2\Delta_c > \Delta_*$  обрезание осуществляется на масштабе  $2\Delta_c$ . Теперь

$$\tilde{\Delta}_0(T) = \Delta_0(\pi T, 2\Delta_c)_{max} / \omega)^b; \quad \Delta_{coh}(0) \equiv \Delta_*^c = \Delta_0(2\Delta_c/\omega)^b > \Delta_*. \quad (13)$$

Вымораживание нормальных возбуждений начнет реально сказываться при  $\epsilon < 2\Delta_c(T)$  и одновременно  $T < \Delta_c(T)$ . Пусть  $T \gg \epsilon$ . Тогда  $\gamma(\epsilon, T)$  совпадает с (12) (7) если под  $\Delta_0(T)$  понимать (13) и заменить  $\Omega_T$  на  $\Omega_T^c$  (см. также<sup>11, 12</sup>)

$$\Omega_T^c = 2\Omega_T (1 + \exp(\Delta_c(T)/T))^{-1}. \quad (14)$$

Это эффективно соответствует уменьшению параметра  $b$  и возможности использовать теорию возмущений по  $\tilde{V}$  в (3). Выражение для  $\Omega_T^c$  в форме (14) справедливо как выше так и ниже точки  $T_c$ .



5. Затухание низкочастотного звука  $\omega_0$  в стеклах, для которого ведущим механизмом является как раз релаксация ДУС, характеризуется коэффициентом поглощения  $\Gamma$ , имеющим общий вид<sup>3</sup> (см. также<sup>13</sup>)

$$\Gamma \sim \int (\xi/\epsilon)^2 (T \text{ch}^2 \xi / 2T)^{-1} \frac{\omega_0/\gamma(\epsilon, T)}{1 + [\omega_0/\gamma(\epsilon, T)]^2} P(\xi, \ln \Delta_0) d\xi d \ln \Delta_0. \quad (15)$$

Усреднение в (15) по параметрам ДУС проводится с функцией распределения  $P(\xi, \ln \Delta_0)$ , которую обычно полагают постоянной. Однородность распределения по  $\xi$  не вызывает сомнений, и из (15) следует, что в поглощение вносят вклад все ДУС с  $\xi \approx \epsilon \sim T$  ( $\Delta_* \ll T$  — см. ниже). Что касается независимости  $P$  от  $\ln \Delta_0$ , то нам представляется, что для этого в общем случае нет физических оснований. Примем, что функция  $P(\ln \Delta_0)$  имеет плавный максимум в окрестности типичного значения туннельной амплитуды  $J_0$

$$P = P_0 (1 - \alpha \ln^2 \Delta_0 / J_0), \quad \alpha \ll 1. \quad (16)$$

Экстремум подинтегрального выражения в (15)  $\omega/\gamma \sim 1$  определяет характерное значение  $\Delta_0^{eff}$ , в окрестности которого набирается интеграл (15). Используя (12), (7) с парамет-

рами (13), (14) приближенно имеем

$$(\Delta_0^{eff})^2 \approx \omega_0 T (1 + \exp(\Delta_c(T)/T)) (\omega / (\pi T, 2\Delta_c)_{max})^{2b} / 2\pi b. \quad (17)$$

При  $T \sim 1$  К и  $\omega_0 \sim 10^2 \div 10^3$  Нз в нормальном состоянии  $\Delta_0^{eff} \sim 10^{-3} \div 10^{-4}$  К. Такие значения  $\Delta_0^{eff}$  позволяют предполагать, что  $\Delta_0^{eff}$  приходится на интервал слева от  $J_0$ . При этом из (16), (17) следует, что в нормальной металлической фазе  $\Delta_0^{eff} \sim T^{1/2-b}$  и коэффициент  $\Gamma$  медленно падает с уменьшением  $T$ . Переход в сверхпроводящее состояние сопровождается экспоненциальным ростом  $\Delta_0^{eff} \sim e^{\Delta_c/2T}$  и это приводит после прохождения минимума к быстрому возрастанию  $\Gamma$  с понижением  $T$ , которое отсутствует, если магнитное поле разрушает сверхпроводимость (см. рисунок). Именно такая картина была обнаружена экспериментально в работах <sup>1, 2</sup>. Заметим, что отказ от  $P = \text{const}$  не меняет результаты для теплоемкости.

#### Литература

1. Neckel H., Esquinazi P., Weiss G., Hunklinger S. Solid State Comm., 1986, 57 (3), 151.
2. Esquinazi P., Ritter H.M., Neckel H., Weiss G., Hunklinger S. Препринт 1986 (в печати).
3. Black J.L. In Metallic Glasses, ed. by H.J. Güntherodt, Springer-Verlag, New York, 1981.
4. Каган Ю., Прокофьев Н.В. ЖЭТФ, 1986, 90, 2176.
5. Kondo J. Physica 1976, 84 (B + C), 40; Physica 1984, 126 (B + C), 377.
6. Yamada K. Prog. Theor. Phys., 1984, 72, 195.
7. Leggett A.J., Chakravarty S., Dorsey A.T., Fisher M.P.A., Garg A., Zwerger W. Rev. Mod. Phys., 1986 (в печати).
8. Yamada K., Sakurai A., Miyazima S., Hwang H.S. Prog. Theor. Phys., 1986, 75 (5), 1030.
9. Каган Ю., Максимов Л.А. ЖЭТФ, 1980, 79, 1363.
10. Guinea F., Hakim V., Muramatsu A. Phys. Rev., 1985, 32B, 4410.
11. Black J.L., Fulde P. Phys. Rev. Lett., 1979, 43, 453.
12. Морозов А.И. ЖЭТФ, 1979, 77, 1471.
13. Гальперин Ю.М., Гуревич В.Л., Паршин Д.А. ЖЭТФ, 1984, 86, 1900.

Институт атомной энергии  
им. И.В.Курчатова

Поступила в редакцию  
1 декабря 1986 г.